

## 11. MAXIMUM-LIKELIHOOD VS. $\chi^2$

Es sei eine Menge von Messdaten  $\underline{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$  gegeben. Desweiteren weiß man, dass diese Daten auf einer Gerade liegen sollten,  $f(x|a, b) = ax + b$ . Die Werte sind jedoch statistisch verrauscht, d.h.  $y_i = ax_i + b + z_i$ , wobei  $z_i$  der Fehler des Messwertes  $y_i$  ist. Die Aufgabe besteht darin, die Parameter  $a$  und  $b$  auf verschiedene Arten zu bestimmen:

1. Mit der Maximum-Likelihood-Methode: Die beiden Parameter  $a$  und  $b$  sind so zu bestimmen, dass die Likelihood Funktion  $p(\underline{y}|a, b)$  maximiert wird (siehe Skriptum Kapitel 20).
2. Least-Squares-Fit: Die Parameter  $a, b$  sollen so gewählt werden, dass

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sigma_i^2} (y_i - f(x_i|a, b))^2$$

ein Minimum wird.

Die Daten sollen nun auf zwei verschiedene Arten verrauscht werden:

1. Normalverteilter Fehler: Erzeugen Sie die exakten Daten gemäß  $y = ax + b$  und addieren sie dazu einen Normalverteilten Fehler mit Standardabweichung  $\sigma = 0.1$ . Berechnen Sie analytisch die Parameter  $a_{ML}, b_{ML}$  mit der Maximum-Likelihood-Methode und  $a_{\chi^2}, b_{\chi^2}$  mit der  $\chi^2$ -Methode.
2. Exponentiell verteilter Fehler: Die exakten Werte  $y = ax + b$  sollen als jeweiliger Mittelwert für exponentiell verteilte Zufallszahlen genommen werden ( $y_i = \text{exprnd}(ax_i + b)$ ). Nun sollen numerisch die Parameter  $a_{ML}, b_{ML}$  und  $a_{\chi^2}, b_{\chi^2}$  bestimmt werden.

Stellen Sie die Ergebnisse dar: Es soll je ein Plot für die Gauß'schen Fehler und ein Plot für die exponentiell verteilten Fehler gemacht werden, in jedem die exakte Lösung  $f(x|a, b)$  und die beiden Geraden, die sich aus den errechneten Parametern ergeben.

Wählen Sie  $a = 1, b = 2, x = \text{linspace}(0, 1, 10)$  für die gaußverrauschten Daten,  $x = \text{linspace}(0, 1, 1000)$  für die exponentiell verrauschten Daten.